บทที่ 2

อัลกอริทึมการอบอ่อนจำลอง Simulated Annealing Algorithm

อัลกอริทึมการอบอ่อนจำลอง (simulated annealing หรือ SA) เป็นเทคนิคการค้นหาคำตอบแบบสุ่ม ซึ่งเลียน แบบกรรมวิธีการควบคุมอุณหภูมิของการอบโลหะให้ร้อนแล้วปล่อยให้เย็นลงซ้าๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง โครงสร้างผลึกที่มีพลังงานภายในน้อยที่สุด คุณลักษณะดังกล่าวจะทำให้โลหะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แข็งแกร่ง และทนทาน ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่ทำการควบคุมการทำให้เย็นของโลหะร้อนแล้ว โครงสร้างที่ได้จะมีจุดตำหนิ หรือบกพร่อง เป็นโลหะมีความแข็ง แต่เปราะ กรรมวิธีการควบคุมอุณหภูมิของการอบโลหะดังกล่าวเรียกว่าการอบ อ่อน (annealing process) การอบอ่อนจำลองเป็นเทคนิคการค้นหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับปัญหาเชิงผสมผสาน โดย มีการควบคุมอุณหภูมิของการอบอ่อนเป็นการปรับค่าพารามิเตอร์การค้นหาคำตอบของระบบนั่นเอง

การอบอ่อนจำลอง (Simulated Annealing หรือ SA) ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี 1983 โดย Kirkpatrick และ คณะ [Kirkpatrick et al., 1983]เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้น SA ทำให้ระบบได้รับคำตอบที่เหมาะ ์ ที่สุดแบบวงกว้าง (global optimum) โดยการเลียนแบบธรรมชาติของกระบวนการอบอ่อนเหล็ก กระบวนการ ้ดังกล่าวเริ่มต้นจากการเผาเหล็กด้วยอุณหภูมิสูงจนเกินจุดหลอมเหลว ซึ่งทำให้เหล็กอยู่ในสภาวะของเหลวและมี โครงสร้างระดับโมเลกุลที่มีพลังงานสูง สามารถมีปริมาณการเคลื่อนที่ที่สูงได้ ซึ่งจุดนี้เปรียบได้กับการที่การค้นหา ีคำตอบ มีพลังงานมากพอที่จะสามารถก้าวหลุดพ้นจากคำตอบที่เหมาะที่สุดแบบวงแคบเฉพาะถิ่นได้ (local optimum) เมื่อทำการลดอุณหภูมิของระบบลง โมเลกุลโครงสร้างของเหล็กจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เท่าเดิม และจะ ถกจำกัดในช่วงคำตอบที่เหมาะที่สดแบบวงแคบเฉพาะถิ่น เมื่อพิจารณาในระดับโครงสร้างผลึกของเหล็ก การลด อุณหภูมิลงอย่างช้าๆ ทำให้เหล็กมีโครงสร้างผลึกที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ถ้าอุณหภูมิลดลงอย่างไม่เหมาะสม โครงสร้างผลึกดังกล่าวจะมีการจัดตัวที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องหรือมีตำหนิในโครงสร้างผลึก ซึ่ง จะทำให้เหล็กที่ได้มีความแข็งแกร่งแต่เปราะ เหล็กที่ไม่มีข้อบกพร่องในโครงสร้างผลึกเลยเปรียบได้กับคำตอบที่ เหมาะที่สุดแบบวงกว้าง กระบวนการอบอ่อนเหล็กดังกล่าวเปรียบเทียบได้กับการเขย่ากล่องที่มีพื้นผิวการค้นหา คำตอบ และมีลูกบอลกลิ้งไปมาบนพื้นผิวนั้นๆ เมื่อลูกบอลกลิ้งไปติดกับร่อง เราจำเป็นต้องเขย่ากล่องให้แรงขึ้น เพื่อให้ลูกบอลหลุดออกจากร่องให้ได้ ร่องดังกล่าวเปรียบได้กับคำตอบที่เหมาะที่สุดแบบวงแคบเฉพาะถิ่น ร่องที่ ลึก ย่อมต้องการการเขย่าที่แรงกว่าในการที่จะทำให้ลูกบอลหลุดออกจากร่องได้ การเขย่าที่แรงคือการให้พลังงาน กับลูกบอลที่มากขึ้น เทียบได้กับการให้อุณหภูมิที่สูงกับโมเลกุลของเหล็ก อุณหภูมิที่ลดลงคือการเขย่ากล่องด้วย แรงที่ลดลง ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ราบเรียบและเข้าสู่เป้าหมายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า SA จะสามารถให้ คำตอบที่เหมาะที่สุดแบบวงกว้างได้ แต่เวลาในการค้นหาคำตอบอาจจะไม่เหมาะสมในการใช้งานจริงก็ได้ มีงาน

วิจัยมากมายที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบของ SA ให้ดีขึ้นเช่น FSA (Fast Simulated Annealing) หรือ ADA (Adaptive Simulated Annealing) ที่ซึ่งลู่เข้าสู่คำตอบได้เร็วขึ้นแบบเลขยกกำลัง

SA [Kirkpatrick et al., 1983][Rutenbar, 1989][Hajek, 1985] มีความแตกต่างไปจาก**การค้นหาคำตอบ แบบวนรอบดีขึ้น** (iterative improvement search) ตรงที่มีการใส่ค่าสุ่มเข้าไปในการค้นหาคำตอบ การสุ่มค่า ดังกล่าวทำให้ SA สามารถ "กระโดด" หรือหลุดออกจากคำตอบที่เหมาะที่สุดแบบวงแคบเฉพาะถิ่นได้ การกระโดด ดังกล่าวคือการปรับอุณหภูมิในกระบวนการอบอ่อนข้างต้นนั่นเอง การปรับอุณหภูมิของ SA ยังสามารถพิจารณา ได้อีกสองแง่มุม กล่าวคือที่อุณหภูมิสูง ระบบจะทำการค้นหาแบบหยาบๆ (การกระโดดไปมาอย่างแรง) ในขณะที่ การค้นหาแบบละเอียดจะได้จากระบบที่มีอุณหภูมิต่ำๆ ด้วยลักษณะการทำงานแบบสุ่มดังกล่าว เราอาจเรียก SA ว่าเป็นอัลกอริทึมเซิงน่าจะเป็น (probabilistic algorithm)

2.1 อัลกอริทึมการอบอ่อนจำลอง Simulated Annealing Algorithm

อัลกอริทึมการอบอ่อนจำลองได้รับแนวคิดทางธรรมชาติจากการทำให้เหล็กที่กำลังร้อนเย็นตัวลง ในโครงสร้างของ เหล็กที่กำลังร้อนนั้น ความน่าจะเป็นของกลุ่มอะตอม ณ ตำแหน่ง r_i จะมีค่าพลังงานเฉพาะค่าหนึ่งคือ $E(r_i)$ ที่ อุณหภูมิ T ค่าความน่าจะเป็นดังกล่าวสามารถนิยามได้จากค่าความน่าจะเป็นแบบโบลต์ซมันน์ (Boltzmann probability) ดังนี้

$$Pr[E(r_i)] = e^{-E(r_i)/k_BT}$$
 (2.1)

โดยที่ k_B คือค่าคงที่โบลต์ซมันน์ จะเห็นได้ว่าค่าความน่าจะเป็นข้างต้นมีค่าขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่พลังงาน E ของกลุ่มอะตอมที่ตำแหน่ง r_i และอุณหภูมิ T ความน่าจะเป็นของกลุ่มอะตอมที่จะมีพลังงานสูงนั้นจะมีค่าน้อยกว่า ที่กลุ่มอะตอมจะมีพลังงานต่ำ ในทางตรงกันข้าม เมื่อพิจารณาตัวแปรอุณหภูมิ T จะเห็นว่าอุณหภูมิที่สูงจะให้ค่า ความน่าจะเป็นของกลุ่มอะตอมที่จะมีพลังงานที่สูงด้วย ในขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่า ค่าความน่าจะเป็นที่กลุ่มอะตอม จะรักษาระดับพลังงานเอาไว้จะลดลงด้วย

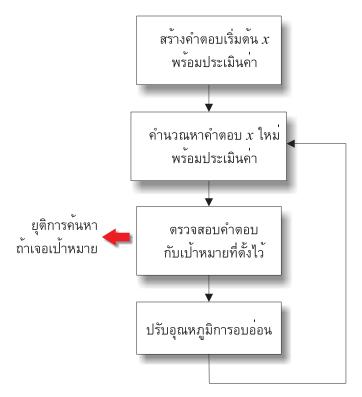
ปรากฏการณ์จากความสัมพันธ์ข้างต้นนำไปสู่การออกแบบอัลกอริทึมสำหรับการอบอ่อนจำลอง ซึ่งเป็นจุดเด่น ที่ทำให้ SA ได้รับความสนใจมากมาย จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ SA มีโครงสร้างหรือหลักการทำงานที่ไม่มี ความซับซ้อนแต่อย่างใด รูปที่ 2.1 แสดงแผนผังการทำงานของ SA ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 อย่างดังนี้ (รายละเอียดดังกล่าวมีที่มาจากอัลกอริทึมเมโทรโพลิสหรือ Metropolis หนึ่งในเทคนิคมอนติคาร์โลหรือ Monte Carlo ซึ่งมีใช้ในกลศาสตร์สถิติ) [Ham and Kostanic, 2001]

- รูปแบบของคำตอบที่ต้องการค้นหา
- ตัวกำเนิดสุ่ม (random generator) หรือตัวปฏิบัติการค้นหาสำหรับทำการ "เดิน" หรือ "move" คำตอบของ ระบบไปยังคำตอบใหม่
- ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (objective function) ของระบบ
- ตารางจัดการการอบอ่อน (annealing schedule) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ปรับค่าอุณหภูมิและกำหนดเวลาที่จะให้ ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

รายละเอียดของอัลกอริทึมการอบอ่อนจำลองมีดังต่อไปนี้

⊳ อัลกอริทึมการอบอ่อนจำลอง - Simulated Annealing Algorithm

1. กำหนดรอบการทำงานของอัลกอริทึมด้วยตัวชี้ k ใช้ค่าเริ่มต้นการทำงานของระบบเป็น k=0



รูปที่ 2.1: อัลกอริทึมการอบอ่อนจำลอง

- 2. สุ่มค่าเริ่มต้นเวกเตอร์คำตอบ \mathbf{x}_k ในปริภูมิการค้นหา ค่าเวกเตอร์คำตอบ \mathbf{x}_k นี้สามารถพิจารณาว่าเป็นสถานะ ปัจจุบันของระบบก็ได้
- 3. กำหนดตารางจัดการการอบอ่อนสำหรับพารามิเตอร์อุณหภูมิ T และตั้งค่าเริ่มต้นของ T ไว้ที่ค่าสูงอย่าง เพียงพอ (ในการหลอมละลายเหล็กได้)
- 4. คำนวณหาเวกเตอร์คำตอบใหม่ $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta \mathbf{x}$ โดยที่ $\Delta \mathbf{x}$ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกนำเสนอต่อระบบ
- 5. คำนวณหาการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ $\Delta f = f(\mathbf{x}_{k+1}) f(\mathbf{x}_k)$ ถ้า Δf มีค่าเป็นลบ แสดง ว่าสถานะใหม่ \mathbf{x}_{k+1} มีค่าวัตถุประสงค์ที่ลดลง ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องการถ้าปัญหาที่พิจารณาเป็นปัญหาการหาค่า น้อยที่สุด (minimization) ในทางตรงกันข้ามถ้า Δf มีค่าเป็นบวก แสดงว่าสถานะใหม่ \mathbf{x}_{k+1} มีค่ามากขึ้น ซึ่งตรงกับปัญหาการหาค่ามากที่สุด (maximization)
- 6. ทำการคำนวณหาว่าควรจะใช้ \mathbf{x}_{k+1} เป็นคำตอบหรือสถานะใหม่ของระบบหรือไม่ กล่าวคือใช้ความน่าจะเป็น ในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานะตามเงื่อนไขต่อไปนี้

$$Pr(\mathbf{x}_k \to \mathbf{x}_{k+1}) = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } \Delta f < 0 \\ e^{-\Delta f/T} & \text{ถ้า } \Delta f \ge 0 \end{cases}$$
 (2.2)

โดยที่ T แทนอุณหภูมิของระบบ พิจารณาในกรณี $\Delta f < 0$ จะได้ว่าค่าวัตถุประสงค์เป็นไปตามที่ต้องการ (minimization) ดังนั้นค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะในกรณีจึงเท่ากับ 1 หรือมีการเปลี่ยนสถานะใหม่อย่างแน่นอน ในกรณีที่ $\Delta f \geq 0$ ค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะของระบบจะต้องถูกสุ่มคำนวน ขึ้น กล่าวคือ ค่าตัวเลขสุ่มที่มีการกระจายแบบสม่ำเสมอ (uniform distribution) η จะถูกเลือกจากในช่วง [0,1] ถ้า $Pr(\mathbf{x}_k \to \mathbf{x}_{k+1}) > \eta$ แล้ว เวกเตอร์คำตอบ \mathbf{x}_{k+1} จะถูกใช้เป็นคำตอบหรือสถานะใหม่ของ ระบบ มิฉะนั้นแล้ว ให้คงคำตอบของระบบไว้ที่ \mathbf{x}_k เหมือนเดิม จะเห็นได้ว่าถึงแม้ค่าวัตถุประสงค์จะไม่

เป็นตามที่ต้องการ (ในกรณีนี้คือค่าสถานะใหม่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสถานะเดิม) ระบบยังคงมีโอกาสที่จะ เปลี่ยนสถานะได้ ด้วยค่าความน่าจะเป็นตามความสัมพันธ์ที่ (2.2) ซึ่งค่าความน่าจะเป็นจะขึ้นอยู่กับค่าความ แตกต่างของค่าวัตถุประสงค์ระหว่างสถานะใหม่และสถานะเก่า และค่าอุณหภูมิของระบบ ค่าความน่าจะเป็น ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในความสัมพันธ์ที่ (2.6)

- 7. ขั้นตอนข้างต้นจะถูกทำซ้ำ (เพิ่มค่าตัวชี้ k) จนกระทั่งระบบเข้าสู่จุดสมดุล ที่ซึ่งรู้ได้จากค่าการเปลี่ยนแปลง สถานะของระบบน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ สภาวะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อระบบมีคำตอบหรือสถานะเข้าใกล้ ค่าเหมาะที่สุดแบบวงแคบเฉพาะถิ่น โดยปกติแล้ว จำนวนครั้งของการทำซ้ำจะถูกกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า
- 8. ทำการปรับค่าอุณหภูมิ T ตามตารางจัดการการอบอ่อน แล้วเริ่มทำขั้นตอนทำซ้ำทั้งหมดใหม่อีกครั้ง กระบวนการทั้งหมดสามารถยุติได้เมื่อค่าอุณหภูมิ T มีค่าเป็นศูนย์ (ระบบถูกแช่แข็ง)

รายละเอียดพารามิเตอร์ต่างๆ ของ SA มีดังต่อไปนี้

• ตารางจัดการการอบอ่อน - Annealing Schedule

ในความเป็นจริงแล้ว ประสิทธิภาพของ SA จะขึ้นอยู่กับการเลือกตารางจัดการการอบอ่อน (สำหรับพารามิเตอร์อุณหภูมิ T) ตารางจัดการการอบอ่อนจะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนที่หรือ "move" ของคำตอบของ ระบบในระหว่างการค้นหา หลักในการเลือกตารางจัดการการอบอ่อนที่เหมาะสมคือ "ค่าอุณหภูมิเริ่มต้นของ ระบบควรจะสูงพอที่จะหลอมละลายระบบอย่างสมบูรณ์ และในระหว่างขั้นตอนการค้นหาควรจะมีค่าลดลง ไปจนถึงจุดเยือกแข็ง" การเลือกตารางจัดการการอบอ่อนจึงค่อนข้างเป็นงานศิลปะ ถ้าระบบถูกลดอุณหภูมิ ลงเร็วเกินไป การลู่เข้าสู่คำตอบอาจจะเร็วเกินไปด้วย ทำให้ระบบลู่เข้าสู่คำตอบที่เหมาะที่สุดแบบวงแคบ เฉพาะถิ่น ในทางตรงกันข้าม ถ้าระบบมีอุณหภูมิลดลงช้าเกินไป จะทำให้เสียเวลาในการคำนวณมากเกินไปด้วยเช่นกัน การเลือกตารางจัดการการอบอ่อนหลายๆ วิธีได้ถูกนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov chain) ขนาดจำกัดในการลดอุณหภูมิ [Isaacson and Madsen, 1976] หรือวิธีการปรับอุณหภูมิ จาก [Geman and Geman, 1984] ดังต่อไปนี้ ตารางจัดการการอบอ่อนคือการกำหนดค่า T(k) ซึ่งเป็นค่า อุณหภูมิ ณ รอบการทำงานที่ k ของระบบ

$$T(k) = \frac{T(0)}{\log(1+k)} \ k = 1, 2, \dots$$
 (2.3)

โดยที่ k คือจำนวนรอบที่กำลังทำซ้ำ T(k) เป็นอุณหภูมิลำดับที่ k และ T(0) เป็นค่าอุณหภูมิเริ่มต้น (ควรมีค่า บวกและมากเพียงพอ) อัลกอริทึม SA รับประกันว่าจะลู่เข้าสู่คำตอบที่เหมาะที่สุดแบบวงกว้างด้วยฟังก์ชัน วัตถุประสงค์ $f(\mathbf{x})$ เมื่อ $k \to \infty$ หรือในรูปแบบการลดอุณหภูมิอย่างง่ายๆ เช่น

$$T(k) = \alpha T(k-1) \tag{2.4}$$

โดยที่ α เป็นค่าคงที่ที่มีค่าใกล้เคียงและน้อยกว่า 1 เรียกว่า*การลดอุณหภูมิแบบเลขชี้กำลัง* (exponential cooling scheme หรือ ECS) นำเสนอครั้งแรกด้วยการใช้ค่า $\alpha=0.95$ ส่วน*การลดอุณหภูมิแบบเชิงเส้น* (linear cooling scheme หรือ LCS) กำหนดการลดค่าอุณหภูมิดังนี้

$$T(k) = T(k-1) - T' (2.5)$$

โดยที่ค่า T' เป็นค่าอุณหภูมิที่ลดลงไปในช่วงจำนวนการวนรอบที่กำหนด ข้อควรระวังคือค่าอุณหภูมิที่สามารถติดลบได้ในกรณีของ LCS

• ค่าอุณหภูมิเริ่มต้น - Initial Temperature ค่าอุณหภูมิเริ่มต้น T(0) ที่เหมาะสมจะทำให้ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นในการยอมรับคำตอบหรือสถานะใหม่

ของระบบสูงถึง 0.8 กล่าวคือมีโอกาส 80% ที่การเปลี่ยนแปลงของคำตอบหรือสถานะของระบบจะถูกยอมรับ ค่าของ T(0) จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ f ดังนั้นค่าอุณหภูมิเริ่มต้นดังกล่าวจึงมีค่าเฉพาะ ของแต่ละปัญหา

• ค่าอุณหภูมิสุดท้าย - Final Temperature ในอัลกอริทึม SA ที่ไม่ซับซ้อน ค่าอุณหภูมิสุดท้ายของระบบสามารถหาได้จากจำนวนรอบของการทำซ้ำ จำนวนคำตอบใหม่ที่ได้ทั้งหมดหรือจำนวนค่าอุณหภูมิที่ใช้ไป ในขณะเดียวกัน เราสามารถยุติขั้นตอนของ SA ได้เมื่อระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคำตอบหรือสถานะใหม่

2.2 ตารางจัดการการอบอ่อน

สำหรับ SA แล้ว สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของอัลกอริทึมก็คือตารางจัดการการอบอ่อน เราจะเห็นได้ว่าถ้ามีการจัดการ อุณหภูมิของระบบที่ถูกต้องเหมาะสม ระบบจะสามารถเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ กล่าวคือคำตอบที่ได้จากระบบจะเป็น คำตอบที่มีค่าเหมาะที่สุด ในการวิเคราะห์ศึกษา SA จึงได้มีผู้พัฒนาตารางจัดการการอบอ่อนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ได้กระบวนการอบอ่อนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการค้นหาคำตอบ นั่นก็คือการหาคำตอบจะต้องรวดเร็วและ คำตอบที่ได้จะต้องมีความถูกต้อง ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงตารางจัดการการอบอ่อนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรายละเอียด ดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดสู่อัลกอริทึม SA แบบต่างๆ ต่อไปได้

2.2.1 การอบอ่อนแบบมาตรฐาน

ใน SA มาตรฐาน [Kirkpatrick et al., 1983] (หรือที่ใช้กันทั่วไป) เดิมทีเป็นเพียงอัลกอริทึมที่เรียกว่า "Metropolis Monte Carlo integration" [Metropolis et al., 1953] ที่รวมเอาตารางจัดการอุณหภูมิไว้ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบ ต่อมาได้มีการพิสูจน์ไว้ว่าการปรับอุณหภูมิเป็นไปตามสมการที่ 2.3 กล่าวคืออุณหภูมิมี ขอบล่างสุดจำกัดไว้ด้วย 1/log(k+1) (เลข 1 มีไว้เพื่อไม่ให้ค่าเกิดค่า \log ของศูนย์) โดยที่ k คือค่าเวลาอ้างอิง ของตารางจัดการการอบอ่อน หลังจากการนำเสนอดังกล่าว ได้มีผู้พัฒนาอัลกอริทึมต่างๆ เพิ่มเติมขึ้น จนภายหลัง เราถึงได้รู้จักงานข้างต้นในชื่อของการอบอ่อนจำลองหรือ simulated annealing

2.2.2 การอบอ่อนแบบโบลต์ซมันน์ Boltzmann Annealing

การอบอ่อนจำลองที่เป็นที่ยอมรับคือการอบอ่อนแบบโบลต์ซมันน์ (Boltzmann Annealing หรือ BA [Szu and Hartley, 1987]) การกระจายของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะของระบบจะเป็นแบบโบลต์ซมันน์ โดยพิจารณา ได้จากสมการที่ 2.6 กำหนดให้ $E(\mathbf{x}_k)$ เป็นพลังงานของระบบขณะเวลา k (หรือของสถานะปัจจุบัน \mathbf{x}_k) $E(\mathbf{x}_{k+1})$ เป็นพลังงานของระบบขณะเวลา k+1 (หรือสถานะใหม่ของระบบ \mathbf{x}_{k+1}) และ ΔE เป็นความแตกต่างของพลังงาน ของระบบในสถานะปัจจุบันและสถานะก่อนหน้า ($\Delta E = E(\mathbf{x}_{k+1}) - E(\mathbf{x}_k)$) จะได้ว่า

$$Pr[\Delta E] = \frac{e^{(-E(\mathbf{x}_{k+1})/T)}}{e^{(-E(\mathbf{x}_{k+1})/T)} + e^{(-E(\mathbf{x}_{k})/T)}}$$

$$= \frac{1}{1 + e^{(-\Delta E/T)}}$$

$$\approx e^{(-\Delta E/T)}$$
(2.6)

พิจารณาการอบอ่อนจำลองดังกล่าวประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ของปริมาณ 3 อย่างดังต่อไปนี้

- ullet $Pr[\Delta E]$ ความน่าจะเป็นในการยอมรับสถานะใหม่ของระบบ โดยพิจารณาสถานะก่อนหน้านี้ของระบบด้วย
- T(k) ตารางเวลา k ในการอบอ่อนของอุณหภูมิ T

• $g_T(r)$ - ความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (probability density) ของปริภูมิสถานะของพารามิเตอร์ของ ระบบ $r=\{r_i, i=1,\ldots,M\}$ ณ อุณหภูมิ T โดยที่ M คือจำนวนของพารามิเตอร์ในระบบ (นั่นคือขนาด หรือ dimension ของปริภูมิสถานะของพารามิเตอร์)

ในอัลกอริทึมของ SA สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเลือกช่วงของพารามิเตอร์ที่จะทำการค้นหา ดังนั้นจึงได้มีการ นำเสนอเทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้สามารถเลือกช่วงการค้นหาพารามิเตอร์ที่แคบลงได้ ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏในรูป ของตารางจัดการการอบอ่อนแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นในสมการที่ 2.3 สำหรับ BA ที่ซึ่งสามารถพิจารณาฟังก์ชัน พลังงานในรูปการกระจายแบบโบลต์ชมันน์ (Boltzmann distribution) ได้นั้น การจัดการอุณหภูมิของการอบอ่อน จะอยู่ในรูปลอการิทึม ตัวอย่างเช่น

$$T(k) = T(0) \frac{\ln k_0}{\ln k}$$
 (2.7)

โดยที่ T เป็น "อุณหภูมิ" k เป็นตัวซี้ "เวลา" ในการอบอ่อนและ k_0 เป็นค่าตัวซี้เริ่มต้น สำหรับค่า k ที่มากๆ เรา สามารถเขียนในรูปต่อไปนี้ได้

$$T(k+1) = T(k) - T(0) \frac{\ln k_0}{k(\ln k)^2}$$
 (2.8)

หรือในบางครั้งก็มีการใช้ในรูปของเลขชี้กำลังแทนรูปลอการิทึม ยกตัวอย่างเช่น

$$T(k+1) = cT(k), 0 < c < 1$$

 $T(k) = T(0)e^{(c-1)k}$ (2.9)

เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการปรับอุณหภูมิข้างต้นเป็นสิ่งที่ทำให้อัลกอริทึม BA มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน อัล กอริทึม SA แบบต่างๆ จึงได้ถูกนำเสนอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการค้นหาคำตอบดังกล่าว

2.2.3 การอบอ่อนแบบเร็ว Fast Annealing

ในงาน [Szu and Hartley, 1987] ได้พิจารณาอัลกอริทึม SA ในรูปการกระจายของพลังงานแบบโคชี (Cauchy distribution) และได้รับการบันทึกว่าการกระจายแบบโคชีมีข้อได้เปรียบเหนือการกระจายแบบโบลต์ซมันน์ นำไปสู่ การปรับอุณหภูมิของระบบตามความสัมพันธ์ต่อไปนี้

$$T(k) = \frac{T(0)}{k} {(2.10)}$$

อัลกอริทึม SA ที่มีตารางจัดการการอบอ่อนข้างต้นเรียกว่าเป็นการอบอ่อนแบบเร็ว (Fast Annealing หรือ FA) ซึ่ง จะเห็นได้ว่ามีการปรับอุณหภูมิเร็วกว่า BA แบบเลขชี้กำลัง

2.2.4 การอบอ่อนจำลองเชิงปรับตัว Adaptive Simulated Annealing

การอบอ่อนจำลองเชิงปรับตัว (Adaptive Simulated Annealing หรือ ASA [Ingber, 1993]) เป็นอัลกอริทึมการ ค้นหาค่าเหมาะที่สุดที่ใช้หลักการสุ่มในปริภูมิของพารามิเตอร์ Ingber เองนั้นได้เผยแพร่อัลกอริทึมการอบอ่อน จำลองแบบความเร็วสูง (Very Fast Simulated Reannealing หรือ VFSR [Ingber, 1989]) ไว้ งานดังกล่าว ได้มีการนำไปเขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีผู้สนใจมากมายนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ASA ที่ ได้นำเสนอต่อจาก VFSR เองก็ได้รับความสนใจนำไปเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเช่นกัน เนื้อหาใน ส่วนนี้จะได้ทำการกล่าวถึงรายละเอียดของ ASA ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก SA นั่นเอง อย่างไรก็ดี ได้มีผู้นำเอา SA มาทำ การปรับปรุงในหลายรูปแบบ จุดประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาค่าเหมาะที่สุด ทั้งในทางด้านเวลา

การค้นหาและประสิทธิภาพของคำตอบที่ได้ ตัวอย่างเช่นการอบอ่อนแบบโบลต์ชมันน์ (Boltzmann Annealing หรือ BA [Szu and Hartley, 1987]) หรือการอบอ่อนแบบเร็ว (Fast Annealing หรือ FA [Szu and Hartley, 1987]) เป็นต้น

ASA พิจารณาพารามิเตอร์ r_k^i ของมิติที่ i (พารามิเตอร์มีจำนวนมิติทั้งหมดเท่ากับ D) ณ เวลาการอบอ่อน k ในช่วง

$$r_k^i \in [A_i, B_i] \tag{2.11}$$

จะได้ตารางการจัดการการอบอ่อน ณ อุณหภูมิ T_i สำหรับพารามิเตอร์ตัวที่ i ดังนี้

$$T_i(k) = T_{0i}e^{-c_ik^{1/D}} (2.12)$$

จะเห็นได้ว่า ASA มีความแตกต่างจาก SA อื่นๆ ตรงที่พารามิเตอร์แต่ละตัวจะมีการตารางการปรับอุณหภูมิที่ แตกต่างกัน เราสามารถควบคุม c_i ได้เช่น

$$T_{fi} = T_{0i}e^{-m_i}$$
โดยที่ $k_f = e^{n_i}$ $c_i = m_i e^{-n_i/D}$ (2.13)

โดยที่ m_i และ n_i สามารถพิจารณาว่าเป็นพารามิเตอร์อิสระที่ใช้ในการจูน ASA สำหรับแต่ละปัญหาได้

SA แบบต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน จุดประสงค์หลักที่ได้พัฒนา SA แบบต่างๆ นั้นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบ โดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว ในหลายๆ โอกาส SA แบบพื้นฐานก็เพียงพอต่อการใช้งาน การค้นหาคำตอบด้วย SA อย่างง่ายๆ แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

■ ตัวอย่างที่ 2.1 การค้นหาคำตอบด้วย SA

ตัวอย่างนี้เป็นการค้นหาค่าที่น้อยที่สุดของฟังก์ชัน peaks (ดูรูปที่ 2.2) ที่ได้เคยยกตัวอย่างมาแล้วในการค้นหาคำตอบแบบอื่นๆ รูปที่ 2.3-(ก) และ (ข) แสดงผลการค้นหาคำตอบของ SA โดยมีค่าอุณหภูมิเริ่มต้น T(0)=20 และค่าอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ 0.1 การปรับค่าอุณหภูมิใช้ความสัมพันธ์ $T(k)=\alpha T(k-1)$ โดยใช้ค่า $\alpha=0.99$ จำนวนการวนรอบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเท่ากับ 75 จากผลที่ได้จะเห็นว่า SA ให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบ ที่น้อยที่สุดแบบวงแคบเฉพาะถิ่น เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นมีค่าสูงไม่เพียงพอ เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ ที่ได้ในรูปที่ 2.3-(ค) และ (ง) SA ให้ผลการค้นหาเป็นคำตอบที่น้อยที่สุดแบบวงกว้าง ค่าอุณหภูมิเริ่มต้นของระบบ ในกรณีนี้คือ T(0)=60

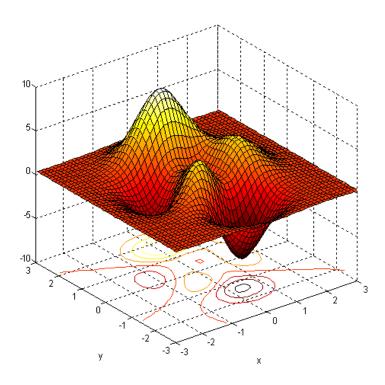
รูปที่ 2.4 แสดงผลการค้นหาด้วยค่าพารามิเตอร์ $\alpha=0.95$ เราจะเห็นได้ว่าคำตอบที่ได้มีทั้งแบบวงแคบเฉพาะถิ่น และแบบวงกว้าง ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการใช้งาน SA จะต้องมีการปรับแต่งพารามิเตอร์ค่อนข้างละเอียด ซึ่งค่าของพารามิเตอร์ต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามปัญหาที่กำลังพิจารณา

เราจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดของ SA คืออุณหภูมิ การกำหนดค่าอุณหภูมิเริ่มต้นหรือตารางจัดการ การอบอ่อน ล้วนแต่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการค้นหาคำตอบของระบบ ซึ่งเป็นธรรมชาติของการอบอ่อนจริงๆ ในการออกแบบใช้งาน SA จึงควรเน้นที่พารามิเตอร์อุณหภูมิดังกล่าว

ในหัวข้อต่อไปจะได้กล่าวถึงตัวอย่างการนำเอา SA ไปประยุกต์ใช้งานจริง

2.3 การประยุกต์ใช้งาน SA: การจดจำหน้าคนจากภาพดิจิตอล

เนื้อหาในหัวข้อนี้เรียบเรียงจากงานใน [Xu et al., 2007] (โดยได้รับอนุญาติจากเจ้าของผลงาน) การประยุกต์ใช้ งาน SA ในที่นี้เกี่ยวกับงานการจดจำใบหน้า (face recognition) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักแบบ 2 มิติ



รูปที่ 2.2: ฟังก์ชัน peaks สำหรับสาธิตการทำงานของ SA

(2D Principal Component Analysis หรือ 2DPCA) รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

2.3.1 การจดจำหน้าด้วย 2DPCA

งานในด้านการจดจำหน้านั้นเดิมที่มีการใช้ PCA เป็นหลักในการแทนข้อมูลภาพมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งมีการ นำเสนอ 2DPCA ที่ซึ่งพิจารณาข้อมูลในรูปแบบ 2 มิติ คุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างไปจาก PCA ซึ่งพิจารณาข้อมูล ในรูปของเวกเตอร์ นั่นคือ 1 มิติ ดังนั้น 2DPCA จึงเหมาะสมในการนำมาลดมิติข้อมูลภาพกว่า PCA

พิจารณาเชตของภาพหน้าคน $\{X_1,X_2,\ldots,X_N\}$ ทั้งหมด N ภาพสำหรับใช้ฝึกสอน (รูปที่ 2.5 2DPCA ใช้ ภาพทั้งหมดในการคำนวณเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว (covariance matrix) ของภาพดังนี้

$$C = E[(X - E(X))^{T}(X - E(X))]$$

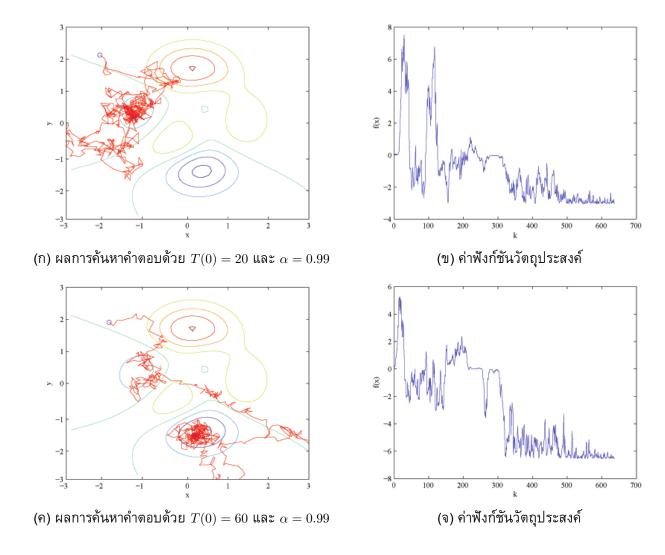
= $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (X_{i} - \bar{X})^{T}(X_{i} - \bar{X})$ (2.14)

โดยที่ X_i เป็นภาพฝึกสอนภาพที่ i มีขนาดเท่ากับ $h \times w$ \bar{X} เป็นเมตริกซ์ภาพเฉลี่ยของภาพฝึกสอนทั้งหมด N ภาพ ถ้าพิจารณาภาพที่ต้องการคำนวณหา 2DPCA เป็นเมตริกซ์ A ใดๆ ที่มีขนาดเท่ากับ $h \times w$ และให้ x เป็นคอ ล้มภ์เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีมิติเท่ากับ w เราสามารถคำนวณภาพฉายของ A ไปบน x และได้ผลเป็นเวกเตอร์ y ที่ มีมิติเท่ากับ h ดังนี้

$$\mathbf{y} = A\mathbf{x} \tag{2.15}$$

แนวคิดหลักของ 2DPCA คือการเลือกเวกเตอร์ภาพฉาย x (projection vector) ที่ดี (เพื่อเป็นตัวแทนเมตริกซ์ A) โดยสามารถพิจารณาจากค่ารวมการกระจายของตัวอย่างเวกเตอร์ภาพที่ถูกฉาย (projected vector) ที่มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการหาค่ามากที่สุดของสมการต่อไปนี้

$$J(w) = tr(S_w) \tag{2.16}$$



ร**ูปที่ 2.3:** ตัวอย่างการค้นหาค่าน้อยที่สุดของฟังก์ชัน peaks เครื่องหมาย o คือคำตอบหรือสถานะเริ่มต้นของ ระบบ และเครื่องหมาย x คือคำตอบหรือสถานะสุดท้ายของระบบ เส้นระหว่างเครื่องหมายทั้งสองคือ เส้นทางเดินของคำตอบของระบบในระหว่างการค้นหาคำตอบของอัลกอริทึมการอบอ่อนจำลอง

โดยที่ S_w เป็นเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของเวกเตอร์ภาพที่ถูกฉายจากเซตภาพฝึกสอนทั้งหมด และ $tr(S_w)$ เป็นรอย (trace) ของเมตริกซ์ S_w เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว S_w สามารถเขียนได้ดังนี้

$$S_w = E[y - E(y)]^T [y - E(y)]$$

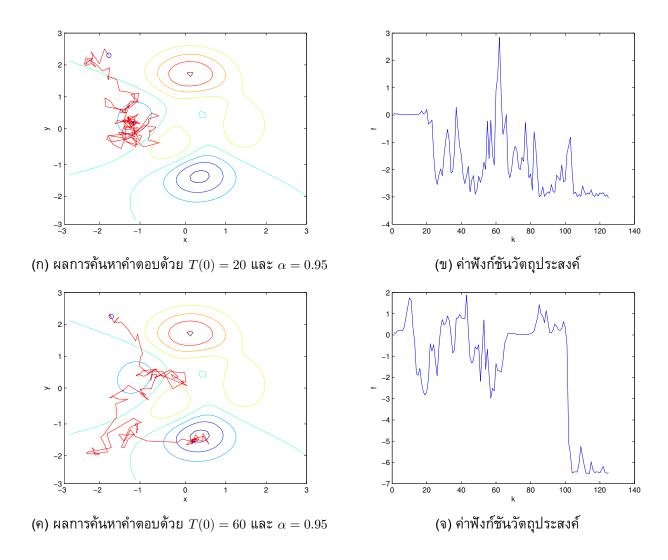
= $E[(X - E(X))w]^T [(X - E(X))w]$ (2.17)

ดังนั้นจะได้ว่า

$$J(w) = w^T C w (2.18)$$

เวกเตอร์ภาพฉายที่เหมาะที่สุด (optimal projection vector) w_1, w_2, \dots, w_d คือเมตริกซ์ลักษณะเฉพาะเชิงตั้งฉาก ปกติ (orthonormal eigenvector) ของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว C สำหรับค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalue) ที่มีค่ามากที่สุด d ค่าแรก

ดังนั้นแต่ละภาพที่ใช้ฝึกสอนจะมีตัวแทนเป็นเวกเตอร์คุณลักษณะ (feature vector) $Y_i = [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{id}]$ ที่ สามารถคำนวณได้จาก $y_{ik} = X_i w_k$ โดยที่ $k = 1, 2, \dots, d$ (พิจารณาขนาดของเวกเตอร์คุณลักษณะที่ลดน้อยลง



รูปที่ 2.4: ตัวอย่างการค้นหาค่าน้อยที่สุดของฟังก์ชัน peaks เครื่องหมาย o คือคำตอบหรือสถานะเริ่มต้นของ ระบบ และเครื่องหมาย x คือคำตอบหรือสถานะสุดท้ายของระบบ เส้นระหว่างเครื่องหมายทั้งสองคือ เส้นทางเดินของคำตอบของระบบในระหว่างการค้นหาคำตอบของอัลกอริทึมการอบอ่อนจำลอง



รูปที่ 2.5: ตัวอย่างภาพหน้าคนสำหรับฝึกสอน (พิมพ์ซ้ำจาก [Xu et al., 2007])

เมื่อเทียบกับขนาดของเมตริกซ์ภาพต้นฉบับ)

ในทำนองเดียวกัน เราสามารถคำนวณหาเวกเตอร์คุณลักษณะของภาพที่จะใช้ทดสอบ $Y_t = [y_{t1}, y_{t2}, \dots, y_{td}]$ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความคล้ายกับภาพที่ใช้ฝึกสอนและนำไปทำการคัดแยกต่อไปได้

2.3.2 การวัดความคล้ายด้วย 2DPCA

การวัดความคล้ายของ 2DPCA ที่นิยมใช้กันมีดังนี้

• การวัดระยะแบบ Frobenius

$$d_F(Y_i, Y_j) = \left[\sum_{k=1}^d \sum_{l=1}^m (y_{ik}(l) - y_{jk}(l))^2 \right]^{1/2}$$
(2.19)

• การวัดระยะแบบ Yang

$$d_Y(Y_i, Y_j) = \sum_{k=1}^{d} \|y_{ik} - y_{jk}\|_2$$
 (2.20)

• การวัดระยะแบบ Volume

$$d_V(Y_i, Y_j) = \sqrt{|(Y_i - Y_j)^T (Y_i - Y_j)|}$$
(2.21)

อย่างไรก็ดี การวัดความคล้ายข้างต้นมีลักษณะเป็นการวัดที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงได้มีการนำเสนอวิธีการวัด ความคล้ายแบบใหม่โดยใช้ SA ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.3.3 การเรียนรู้สำหรับการวัดความคล้ายด้วย SA

พิจารณาเซตของภาพหน้าคนที่ใช้ในการฝึกสอนทั้งหมด N ภาพคือ $\{X_1,X_2,\ldots,X_N\}$ โดยที่ X_i เป็นภาพ ฝึกสอนที่ i และมีขนาดเท่ากับ $m\times n$ กำหนดให้เมตริกซ์คุณลักษณะของภาพ X_i ที่คำนวนได้จาก 2DPCA คือ $Y_i=[y_{i1},y_{i2},\ldots,y_{id}]$ โดยที่ $i=1,2,\ldots,N$ และ $y_{ik},k=1,2,\ldots,d$ คือเวกเตอร์ขนาดเท่ากับ m ดังนั้น ภาพฝึกสอน X_i และ X_j จะมีเมตริกซ์คุณลักษณะ Y_i และ Y_j เราสามารถเรียนรู้ฟังก์ชันการวัดความคล้ายระหว่าง ข้อมูลเมตริกซ์คุณลักษณะทั้งสองได้

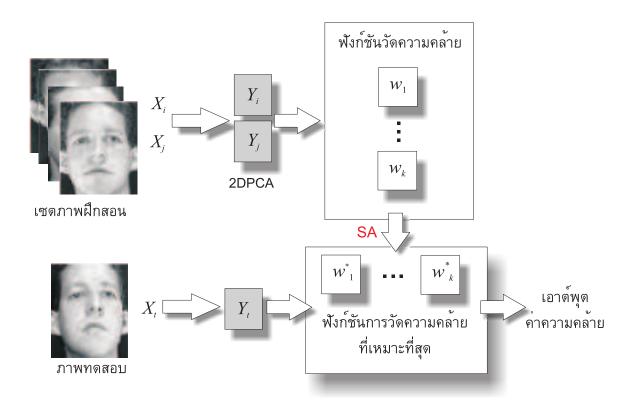
โดยปกติแล้วปริมาณ $\|y_{ik}-y_{jk}\|_2, k=1,2,\ldots,d$ สามารถใช้แสดงถึงความแตกต่างระหว่างภาพ X_i และ X_j (ด้วยการวัดความคล้ายระหว่างเมตริกซ์คุณลักษณะ Y_i และ Y_j) อย่างไรก็ดี การนำเอาปริมาณดังกล่าวมาใช้ใน การวัดความคล้ายโดยตรงอาจจะให้การวัดความคล้ายที่ยังไม่ดีที่สุด จึงได้มีการนำเอาอัลกอริทึม SA มาเรียนรู้หา ฟังก์ชันการวัดความคล้ายที่เหมาะที่สุด กล่าวคือใช้อัลกอริทึม SA ในการค้นหาค่าน้ำหนัก $w_k, k=1,2,\ldots,d$ เพื่อ ใช้ในการปรับฟังก์ชันการวัดความคล้ายดังนี้

$$d(Y_i, Y_j) = \sum_{k=1}^{d} w_k ||y_{ik} - y_{jk}||_2 / \sum_{k=1}^{d} w_k$$
(2.22)

พังก์ชันการวัดความคล้ายข้างต้นเป็นการรวมกันแบบเชิงเส้นของแต่ละเวกเตอร์คุณลักษณะ $y_{ik}, k=1,2,\ldots,d$ ของเมตริกซ์คุณลักษณะ Y_i ด้วยค่าน้ำหนัก w_k ที่เหมาะสมที่สุด พังก์ชันดังกล่าวนี้จะถูกใช้เป็นพังก์ชันวัตถุประสงค์ โดยมีค่าความผิดพลาดจากการวัดความคล้ายของภาพเทียบกับภาพจากเซตฝึกสอนเป็นค่าวัตถุประสงค์ ซึ่งจะใช้ สำหรับประเมินสถานะของระบบใน SA แผนผังการวัดความคล้ายแบบเหมาะสมที่สุดของ 2DPCA ด้วย SA มี แสดงในรูปที่ 2.6 อัลกอริทึมของการใช้ SA ในการเรียนรู้การวัดความคล้ายสรุปได้ดังนี้

⊳ อัลกอริทึมการคันหาค่าน้ำหนักการวัดความคล้ายของ 2DPCA ด้วย SA

- 1. กำหนดค่าเริ่มต้น $T_{\max}, l_{\max}, k_{\max}, T(l), w_0, N(x), T = T_{\max}, w = w_0$ โดยที่ $w = (w_1, \dots, w_d)^T$ และ w_0 เป็นค่าสุ่มเริ่มต้นของเวกเตอร์คุณลักษณะมิติ d
- 2. ทำการสุ่มเลือกคำตอบเวกเตอร์คุณลักษณะรอบข้างจาก w ซึ่งกำหนดโดย w' = N(w) ที่ซึ่ง $N(\dot{})$ เป็น ฟังก์ชันหาเวกเตอร์รอบข้าง



ร**ูปที่ 2.6**: แผนผังการวัดความคล้ายของ 2DPCA แบบเหมาะที่สุดด้วย SA

- 3. คำนวณหาค่าวัตถุประสงค์ระหว่าง w และ w' ที่ให้ค่าระยะทางการวัดความคล้ายด้วยสมการที่ 2.22 ที่น้อย ที่สุด โดยพิจารณาค่าวัตถุประสงค์ของ w และ w' คือ $\Delta c = c(w') c(w)$
- 4. ถ้า $\Delta c < 0$ แล้ว กำหนด w = w' มิฉะนั้นถ้า $e^{-\Delta c/T} > rand$ แล้วกำหนดให้ w = w' โดยที่ rand คือค่า สุ่มตัวเลข
- 5. ปรับค่าอุณหภูมิตามตารางการจัดการการอบอ่อนของ SA นั่นคือ T = T(l) แล้วเริ่มการค้นหาด้วยค่า อุณหภูมิใหม่อีกครั้ง

กำหนดให้ค่าน้ำหนักการเรียนรู้ที่ได้จาก SA คือ

$$w^* = (w_1^*, \dots, w_d^*)^T \tag{2.23}$$

ค่าของน้ำหนัก w^* ที่ได้จะถูกใช้ในการวัดความคล้ายดังนี้

$$d_{SA}(Y_i, Y_j) = \sum_{k=1}^{d} w_k^* \|y_{ik} - y_{jk}\|_2 / \sum_{k=1}^{d} w_k^*$$
(2.24)

ดังนั้น ถ้ากำหนดให้เมตริกซ์คุณลักษณะ Y_t สำหรับทดสอบการจดจำภาพใบหน้า และกำหนดเมตริกซ์คุณลักษณะ Y_t จากเซตของภาพที่ใช้ฝึกสอน การจดจำภาพใบหน้าของ Y_t เทียบกับภาพในเซตฝึกสอนสามารถคำนวณได้จาก

$$c = \arg\min_{i} d_{SA}(Y_t, Y_i) \tag{2.25}$$











ร**ูปที่ 2.7**: ตัวอย่างภาพหน้าคนสำหรับทดสอบ (พิมพ์ซ้ำจาก [Xu et al., 2007])

ตารางที่ 2.1: อัตราการจดจำที่ดีที่สุดพร้อมจำนวนเวกเตอร์ภาพฉายของการวัดความคล้ายแบบต่างๆ

วิธีการวัด	จำนวนของเวกเตอร์ภาพฉาย	อัตราการจดจำ (%)
การวัดระยะแบบ Frobenius	4,7,8	95.5
การวัดระยะแบบ Yang	3	96.0
การวัดระยะแบบ Volume	2,3	97.0
การวัดความคล้ายด้วย SA	3	97.5

หรือ

$$c = \arg\min_{i} \sum_{k=1}^{d} w_k^* ||y_{ik} - y_{tk}||_2 / \sum_{k=1}^{d} w_k^*$$
(2.26)

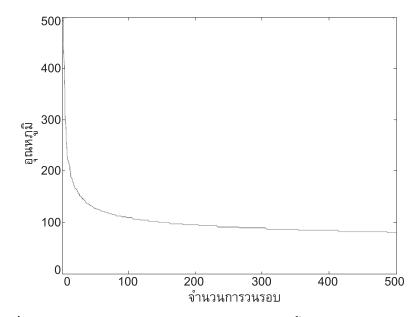
โดยที่ $c \in [1,2,\ldots,N]$ และ Y_t จะถูกคัดแยกในกลุ่มของ c

2.3.4 ผลการทดลองการจดจำใบหน้า

ในงานข้างต้นได้รายงานผลการจดจำภาพใบหน้าจากการใช้ SA ช่วยในการวัดความคล้าย รูปภาพใบหน้าที่ใช้ใน การทดสอบแสดงในรูปที่ 2.7 ตารางที่ 2.1 แสดงผลการจดจำเทียบกับการวัดความคล้าย แบบอื่นๆ จะเห็นได้ว่า การใช้การวัดความคล้าย ที่ซึ่งผ่านการเรียนรู้เพื่อหาค่าน้ำหนักที่เหมาะที่สุดด้วย SA ให้ผลการจดจำที่ดีกว่าการวัด ความคล้ายแบบอื่นๆ ตารางการจัดการการอบอ่อนที่ใช้เป็นแบบลอการิทึม โดยมีค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิ ($T_{\rm max}$) ที่ 500 และค่าสูงสุดของตัวชี้เวลาของ SA ($t_{\rm max}$) ในแต่ละรอบอุณหภูมิ รูปที่ 2.8 แสดงการปรับอุณหภูมิที่ใช้ในงาน นี้ SA ในงานนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหาค่าเหมาะที่สุด สำหรับวัดความคล้ายของภาพใบหน้าคน เพื่อใช้ในการจดจำ ใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 สรุป

SA มีข้อได้เปรียบในการใช้งานที่เห็นได้ชัดคือความยืดหยุ่นและทนทานในการค้นหาคำตอบที่เหมาะที่สุดแบบ วงกว้าง ตัว SA เองไม่ได้ใช้ข้อมูลของความชันหรือเกรเดียนต์ (gradient) เหมือนกับในหลายๆ วิธีของการ ค้นหา SA เองสามารถใช้งานกับปัญหาที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นสูง รวมไปถึงกับปัญหาที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันที่ ไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้ (นั่นคือไม่สามารถใช้เกรเดียนต์ในการค้นหาคำตอบได้) การประยุกต์ใช้งาน SA เองยังมี ความหลากหลาย ข้อเสียของ SA นั้นอยู่ที่ต้องมีการคำนวณค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะมีการนำเสนออัลกอริทึมของ SA แบบดัดแปรเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น แต่การนำไปโปรแกรมใช้งานจริงยังมีความยุ่งยากและยังไม่เป็นที่นิยมใช้ กันอย่างกว้างขวางนัก อย่างไรก็ดี SA ยังถือเป็นเครื่องมือในการค้นหาคำตอบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย

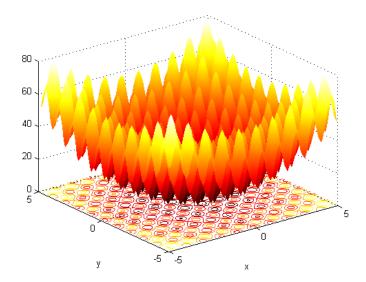


ร**ูปที่ 2.8**: การลดลงของอุณหภูมิแบบลอการิทึม (พิมพ์ซ้ำจาก [Xu et al., 2007])



โจทย์คำถาม

2.1. พิจารณาฟังก์ชันของ Rastrigin $f(x,y)=20+x^2+y^2-10(\cos 2\pi x+\cos 2\pi y)$ ในรูปที่ 2.9 ที่ซึ่งประกอบ ไปด้วยจุดต่ำสุดทั้งแบบวงแคบเฉพาะถิ่น (local minima) และแบบวงกว้าง (global minima) จงออกแบบใช้ SA ในการหาค่าต่ำสุดแบบวงกว้างของฟังก์ชันดังกล่าว พร้อมทั้งหาค่าอุณหภูมิเริ่มต้นที่เหมาะสมของ SA อธิบายผลลัพธ์ที่ได้

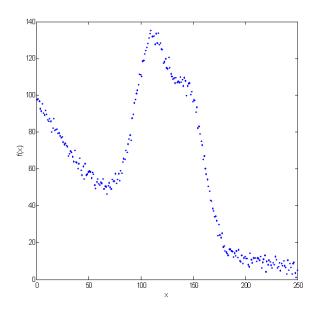


รูปที่ 2.9: ฟังก์ชัน Rastrigin

- 2.2. จงออกแบบ SA สำหรับทำการคัดแยกกลุ่มข้อมูล (clustering data) โดยทำการสุ่มค่าเวกเตอร์ (x_1,x_2) จำนวนทั้งหมด 100 เวกเตอร์ให้มีตำแหน่งอยู่กันเป็นกลุ่มๆ กำหนดค่าจำนวนกลุ่มสูงสุดที่จะทำการคัดแยก แล้วใช้ SA หาตำแหน่งที่เป็นตัวแทนกลุ่มข้อมูล พร้อมทั้งระบุกลุ่มของเวกเตอร์ที่ทำการคัดแยกทั้งหมด
- 2.3. จงออกแบบใช้ SA ในการหาสัมประสิทธิ์การปรับเส้นโค้ง (curve fitting) ของข้อมูลจาก gauss3.mat ใน MATLAB (แสดงในรูปที่ 2.10) โดยใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้

$$f(x) = a_0 e^{-b_0 x} + a_1 e^{-\left(\frac{x-b_1}{c_1}\right)^2} + a_2 e^{-\left(\frac{x-b_2}{c_2}\right)^2}$$

- 2.4. SA ได้รับความนิยมในการนำไปใช้ในกระบวนการฝึกสอนเครือข่ายประสาทเทียมได้ มีตัวอย่างงานมากมาย ที่ประยุกต์ใช้งาน SA ดังกล่าว จงอธิบายการนำเอา SA ไปใช้ในการหาโครงสร้างเหมาะที่สุดของเครือข่าย ประสาทเทียม และทำการจำลองการทำงานโดยพิจารณาใช้ SA ในการค้นหาค่าน้ำหนักประสาทของเครือข่าย เพอร์เซ็พตรอน (perceptron) ขนาด 2 นิวรอนสำหรับปัญหา XOR
- 2.5. จากการค้นหาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชัน peaks ให้ทำการออกแบบปรับเปลี่ยนตารางจัดการการอบอ่อนใหม่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
- 2.6. จงออกแบบการเล่นเกมส์ XO ขนาด 3×3 ด้วยอัลกอริทึม SA และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้าน ต่างๆ กับกลยุทธ์การค้นหาคำตอบแบบใช้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ในการต่อสู้ในเกมส์ การออกแบบดังกล่าวสามารถพิจารณาระบบเป็นแบบดิสครีตหรือเป็นแบบเครื่องจักรสถานะ (state machine) สิ่งสำคัญที่สุดคือการ ออกแบบฟังก์ชันการประเมินหรือฟังก์ซันวัตถุประสงค์ ในการประเมินค่าสถานะปัจจุบันของเกมส์

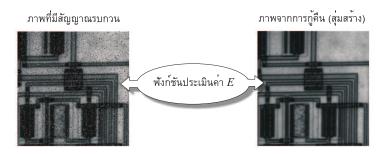


รูปที่ 2.10: ข้อมูลสำหรับการปรับเส้นโค้ง

2.7. SA สามารถนำไปใช้ในการสร้างข้อมูลภาพดิจิตอลได้ เช่นงานใน [Sundermann and Lemahieu, 1995] ซึ่ง เป็นการกู้คืนภาพแบบ Positron Emission Tomography (PET) จากภาพที่มีสัญญาณรบกวน จงออกแบบ ใช้ SA ในการกู้คืนภาพระดับเทา ที่มีสัญญาณรบกวนแบบ Salt & Pepper (ดูแผนผังในรูปที่ 2.11 ประกอบ) พิจารณาใช้ฟังก์ชันการประเมินเป็นค่าความแตกต่างของรูปภาพที่มีสัญญาณรบกวน I^n กับรูปภาพที่สร้าง ขึ้นเพื่อการกู้คืน \hat{I} ดังนี้

$$F = \sum_{i,j} [I_{ij}^n - \hat{I}_{ij}]^2$$

จงออกแบบ SA ในการกู้คืนภาพที่มีสัญญาณรบกวน (ลดสัญญาณรบกวนนั่นเอง) โดยทดสอบกับสัญญาณ รบกวนแบบต่างๆ พร้อมทั้งแสดงผลเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการปรับแต่งพารามิเตอร์ของ SA



รูปที่ 2.11: แผนผังการกู้คืนภาพด้วย SA

2.8. การจดจำภาพใบหน้าคนใน [Xu et al., 2007] ใช้ SA ในการเรียนรู้ค่าน้ำหนักในฟังก์ชันวัดความคล้าย จง อภิปรายผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ของ SA ต่อประสิทธิภาพของการค้นหาค่าน้ำหนักที่เหมาะที่สุด รวมไปถึง ผลของการปรับตารางการจัดการการอบอ่อนของ SA ในรูปแบบต่างๆ

บรรณานุกรม

- J. A. Anderson and E. Rosenfeld, editors. *Neurocomputing: Foundation of Research*. M.I.T. Press, Cambridge, MA, 1988.
- S. Geman and D. Geman. Stochastic relaxation, gibbs distributions, and the bayesian restoration of images. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-6:721--741, 1984.
- B. Hajek. A tutorial survey of theory and applications of simulated annealing. In *Proceedings of the 24th IEEE Conference on Decision and Control*, volume 2, pages 755-760, 1985.
- Fredric M. Ham and Ivica Kostanic. *Principle of Neurocomputing for Science & Engineering*, chapter 5, pages 209--215. McGraw-Hill, 2001.
- L. Ingber. Very fast simulated re-annealing. In *Mathl. Comput. Modelling*, volume 12, pages 967--973, 1989.
- L. Ingber, 1993. URL ftp.alumni.caltech.edu:/pub/ingber/ASA-shar, ASA-shar.Z, ASA. tar.Z, ASA.tar.gz, ASA.zip.
- D. L. Isaacson and R. W. Madsen. Markov Chains: Theory and Applications. New York: Wiley, 1976.
- S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr., and M. P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *Science*, 220: 671--680, 1983. Reprinted in 1988, Anderson and Rosenfeld [1988], pp. 554-567.
- N. Metropolis, A.W. Rosenbluth, M.N. Rosenbluth, A.H. Teller, and F. Teller. Equation of state calculations by fast computing machines. In *J. Chem. Phys.*, volume 21, pages 1087--1092, 1953.
- R. A. Rutenbar. Simulated annealing algorithms: An overview. *IEEE Circuits and Devices Magazine*, pages 19--26, January 1989.
- Erik Sundermann and Ignace L. Lemahieu. Pet image reconstruction using simulated annealing. In Murray H. Loew, editor, *Proceedings of SPIE*, volume 2434 of *Medical Imaging 1995: Image Processing*, pages 378--386, May 1995.
- H. Szu and R. Hartley. Fast simulated annealing. In Phys. Lett., volume A 122, pages 157--162, 1987.
- Z. Xu, L. Wang, and L. Yang. A simulated annealing and 2dpca based method for face recognition. In 3rd International IEEE Conference on Signal-Image Technologies and Internet-Based System, pages 777--782, 2007.

